

关键指标

频率：0.02~2GHz
 增益：21.5dB
 噪声系数：2.8dB
 1dB 压缩点输出功率：13dBm@32mA
 17.5dBm@56mA
 电压/电流：+5V/32mA
 芯片尺寸：0.7mm×0.55mm

产品简介

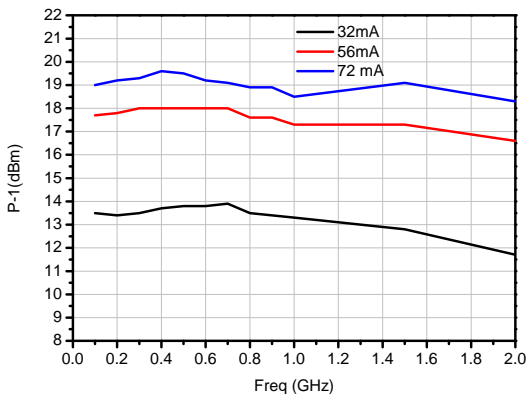
HG111F2 是一款达林顿放大器芯片，增益为 21.5dB，噪声系数 2.8dB，1dB 压缩点输出功率为 17.5dBm。输出功率可随电流的改变而变化，+5V 加电时需额外加限流电阻，供电端需外加扼流电感，输入/输出端需外加隔直电容。

电性能 (T_A=25°C, V_{dd}=+5V, R₁=26Ω)

指标	最小值	典型值	最大值
频率(GHz)	0.02~2		
增益(dB)	—	22	—
增益平坦度 (dB)	—	±0.1	—
输入驻波	—	1.3	—
输出驻波	—	1.4	—
噪声系数(dB)	—	2.8	—
1dB 压缩点输出功率(dBm)	—	17.5	—
静态电流 (mA)	—	56	—

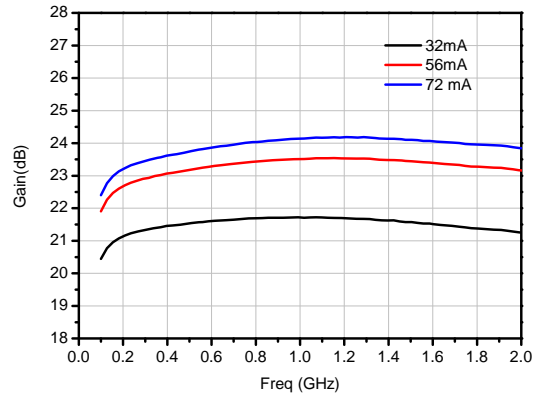
典型测试曲线

1dB 压缩点输出功率

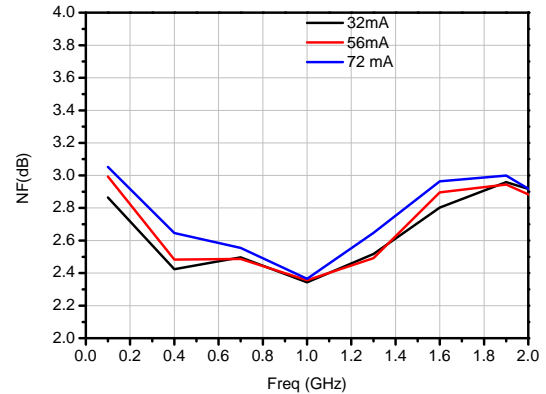


电压	限流电阻	静态电流 I
5V	R1=55Ω	32mA
	R1=26Ω	56mA
	R1=18Ω	72mA

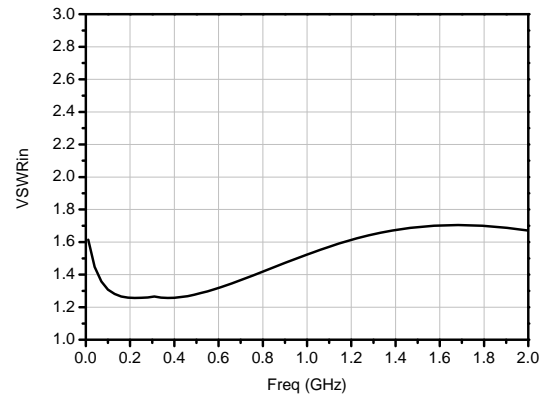
增益



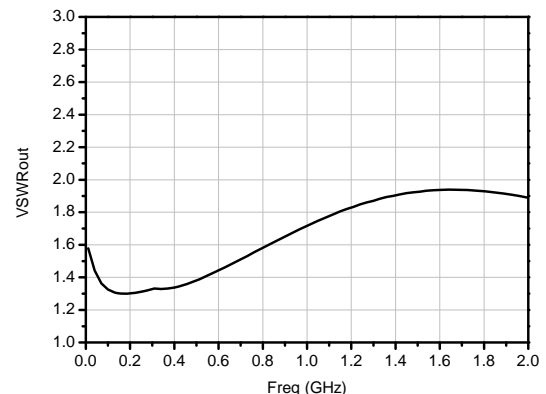
噪声系数



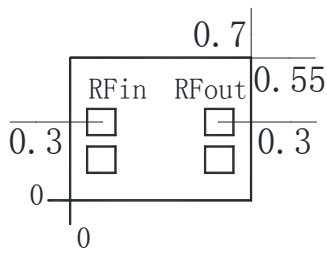
输入驻波



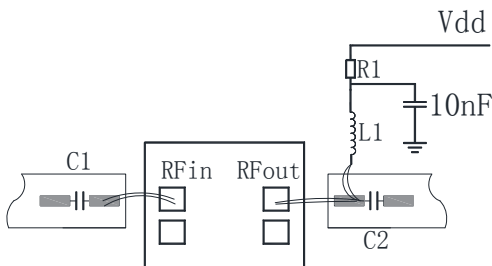
输出驻波



外形和端口尺寸 (mm)



推荐装配图



C1, C2	L1
100pF	150nH

绝对额定最大值

工作电压	+5.5V
最大输入功率	+18dBm
工作温度	-55°C~85°C
存储温度	-65°C~125°C

注意事项

1. 芯片在干燥、氮气环境中存储，在超净环境使用；
2. GaAs 材料较脆，不能触碰芯片表面，使用时必须小心；
3. 芯片用导电胶或合金烧结（合金温度不能超过 300°C，时间不能超过 30 秒），使之充分接地；
4. 芯片微波端口与基片间隙不超过 0.05mm，使用 $\Phi 25\mu\text{m}$ 双金丝键合，建议金丝长度 250~400 μm ；
5. 芯片微波端无隔直电容；
6. 芯片对静电敏感，在储存和使用过程中注意防静电。